## 20-P21

# HIGH POWER TEST OF RF CAVITIES FOR THE PLS STORAGE RING

 T.YOSHIYUKI, K.SATOH, T.MIURA, Y.YOSHIWARA, H.KAMIKUBO, H.YONEZAWA\*\* and M.KWON\* Toshiba Corporation Keihin Product Operations
2-4 Suehiro-cho, Turumi-ku, Yokohama, 230 Japan \*Pohang Accelerator Laboratory, POSTECH P.O.Box 125 Pohang, Kyungbuk, 790-600 Korea

## ABSTRACT

Five PF cavities for the Pohang Ligh Source (PLS) were manufactured and were tested with input RF power up to 70kW. The resonant frequency and the effective shunt impedance of the cavities are 500.082 MHz and over  $8M\Omega$ , respectively. At the end of the test, the lowest vacuum pressure inside the cavities was improved to  $6.5 \times 10^{-7}$  Pa with RF power of 60 kW. RF characteristics of five cavities are almost same and the performances satisfied the requirement of the storage ring of the PLS.

POSTECH向単セル空洞大電力負荷試験

## 1.はじめに

韓国の浦項工科大学 (POSTECH) のPohang Accelerator Laboratoryは、研究用の放射光源として 2 Gevの電子蓄積リングとライナックからなる Pohang Light Source (PLS) を建設中である<sup>1)</sup>。 蓄積リングには放射光によるエネルギー損失を補 うために4台の単セル高周波加速空洞が設置され る。空洞の壁負荷は60kW以上と想定され、また、 空洞内部は超高真空が要求されており、壁負荷 60kWの状態で1.3×10<sup>-6</sup>Pa以下(10<sup>-9</sup>Torr台)の 真空度をめざしている。

当社では、京浜事業所にて空洞の設計、製作か ら低電力高周波試験までを行い、那須電子管工場 にて大電力入力の高周波実負荷試験を行うことで、 92年度に先行機1台<sup>21、3)</sup>、93年度に実機4 台を完成し、客先に納入した。実負荷試験の目的 は大電力入力時の空洞の高周波特性を検証すると ともに、真空特性を向上させるためのエージング を行うことである。

本報告では、空洞の設計の特徴、5台の空洞の 高周波特性の比較、大電力試験のセットアップと その結果について述べる。

## 2. 設計と仕様

図1に空洞の断面を示す。内面の形状はKEK・ Photon Factory (PF)と同一で、リエントラント構 造の単セル空洞である。空洞の材質は99.99%以 上の純度の無酸素銅クラス1で、内面の表面粗さ

\*\* Toshiba Corporation , Nasu Electron Tube Works

はRaで1μm以下に仕上がられる。空洞は壁負荷 による発熱を除去するために外面に冷却水路が設 けられており、空洞1台当たり100 ℓ/minの冷却 水が流される。表1に本空洞の仕様を示す。

空洞には、入力カプラーポート、チューナーポ ート、2つの高次モード抑制用のポート(HOMポ ート)、RFモニターポート、覗き窓ポート及び2 つのビームポートが設けられており、すべてコン フラットタイプのフランジ接続になっている。こ のうち入力カプラーポート、チューナーポート、 HOMポートとビームポートには、表皮電流をスム



図1 単セル空洞の断面

#### 表1 単セル空洞の高周波特性

仕様 1号機 2号機 3号機 4号機 5号機 共振周波数(MHz)\* 500.082 500.066 500.208 500.359 500.166 500.331 最大入力電力(kW) 60 70 67 68 69 65 実効シャントインピーダンス(MΩ) 8.5 ≥8 8.6 9.0 8.7 9.0 無負荷Q値 エーシェング前 35700 37500 39400 39600 39800 ≥37000 エーシェング 後 39100 38500 39100 39700 39400 カプラー結合度 最大 ≧3 3.2 ~1 1.08 1.18 1.07 0.98 試驗後 1.02 チューナー調整幅(MHz) 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 到達真空度(×10<sup>-7</sup> Pa) エーシ゛ンク゛前 ~6.5 6.2 2.1 3.4 1.1 1.0 エージ゙ング゙後 <1.3 0.65 <1.3 \_ 1.0 0.65 60kW入力時の真空度 2.6 6.5 10 23 22 22 (×10<sup>-7</sup> Pa) (最終目標) エーシェング 日数\*\* 148\*\*\* 9 E 8 H 10日 98

> \* :ダミーブロックの長さを全て14.2mmで換算した時の周波数 \*\* :1日=約8時間 \*\*\*:東芝で8日、POSTECHで6日

ーズに流すためのRF接触子としてC-リングタイプ のメタルガスケットが用いられている。また、入 力カプラーポート、チューナーポート及びHOMポ ートには冷却水用の水路が直接設けられており、 PFの空洞の改良<sup>4)</sup>の経験が生かされている。なお、 ポートの銅とステンレス鋼との接合には拡散接合 を採用している<sup>5)</sup>。

HOMポートには最初、HOMダンパーの代わりにダ ミーブロックが取り付けられ、共振周波数の調整 用に使用される。チューナーポートには、直径7 Ommの円筒プランジャーを持つ可動式のチューナ ーが取り付けられ、ビームローディングや熱変形 による周波数調整に用いられる。

入力カプラーは60kW以上のRFパワーを入力する ために円筒のセラミック窓が採用され、窓部は空 冷、同軸部は水冷式になっている。また、セラミ



図3 大電力入力試験の機器配置の系統図



図2 試験中の単セル空洞

ック窓の真空側はTiNがコーティングされている。

3. 空洞の高周波特性

5台の空洞の高周波特性を仕様と共に表1に示 す。5台ともほぼ同じ高周波特性が得られ、高い 製作精度が実証された。

## 4. 大電力入力試験の手順

図2に大電力入力試験の機器配置の系統図を示 す。400 Q / secのイオンポンプと300 Q / secのター ボ分子ポンプが真空排気に使用された。イオンゲ ージはビームポートとイオンポンプとをつなぐダ クトに設けられ、大電力入力時、真空のインター ロックをかけた。図3に試験中の空洞を示す。

空洞は大電力入力前に150℃、72時間保持のベ ーキングを行った。高周波電力の入力の際は、最 初数100Wの入力から始め、真空のインターロック に注意しながら徐々に入力電力を上げていった。 60kW到達までに要した時間は入力開始から1日 8時間で3~5日間であった。

#### 5. 試験結果

試験期間の前半、入力を上げていく段階では真 空の悪化や反射電力大のインターロックにより、 かなりの回数入力を中断した。また、覗き窓ポー トに設置したTVカメラにより、空洞内で放電が 各空洞毎に数回観察された。試験後半のエージン グではRF入力がほぼ目標値に達しており、比較 的放電は少なく、インターロックはほとんどノイ ズによるものであった。当社における大電力入力 試験の最後には、真空を枯らすとともに60 kW入 力を安定に行うために客先の仕様を上回る65~



図4 大電力入力時の真空特性

70kWの電力を入力し、数時間にわたって安定し、 保持することができた。

先行機(1号機)試験後、空洞の分解時にHOM ポートのダミーブロックを調べたところ、RF接触 子である銅製のメタルガスケットが溶けているの が発見された。原因はメタルガスケットの圧縮力 が不十分であったためと考えられる。実機(2~ 5号機)4台では、圧縮力を強くし、接触子の材 質を銅から銀に変更した。この結果、実機の試験 時は接触子の溶融はなくなり、銀製メタルガスケ ットの有用性が確認された。

大電力入力試験後の空洞の無負荷Q値を表1に 示す。1番低い2号機でSUPER-FISHによる計算値 の87%である38500のQ値が得られ、5台共高い 高周波特性を有していることが確認された。

空洞の真空特性については、エージングの初期 段階はRF電力を上げるたびに真空が悪化したがベ ースの真空度が10<sup>-6</sup>Pa台を維持するように時間を かけて入力電力を上げていった。空洞の真空度は エージングに時間をかけるにつれ、良くなる傾向 を示した。図4にエージングによる真空度向上の 様子を示す。また、比較のためKEK・PF空洞のデー タも示した<sup>4)</sup>。PFのデータは約半年の使用後、パ ルスエージングを24時間行ったあとのものである <sup>6)</sup>。POSTECHでの先行機の試験終了時には60kWの 入力時で6.5×10<sup>-7</sup>Paの真空度が得られ、さらに 良くなる傾向を示していた。

図5に入力電力上昇に伴う空洞各部の温度変化 を示す。本図より大電力入力時の異常な温度上昇 は見られないことがわかる。また、チューナー位 置も常時監視され、100 g/minの冷却水量の時、 入力電力上昇に伴う周波数変化は3.2kHz/kWで、 これらの結果はSUPERFISHとCOSMOS/Mであらかじ め数値解析を行った結果とよく一致していること





が確認された。

5. 結論

POSTECH PLS向けの単セル空洞の設計、製作、 実負荷試験を社内で一括して行った。先行機1台、 実機4台について、最大70kWまで高周波電力を入 力し、大電力入力時の高周波特性及び真空特性を 試験したが、5台共大差はなく、PLS蓄積リング に対して十分に仕様を満たす空洞であることが確 認された。空洞の性能に関してはベーキング時間 をできる限り長くし、エージング時間を長くする と共に、輸送時、保管時の養生を十分に行うこと により、さらに高い真空度が得られることが期待 される。

## 謝辞

この仕事のあたり、ご助言及びご協力いただい たKEK・PFのRFグループの皆様に感謝いたします。

参考文献

- 1) Design Report of Pohang Light Source, Pohang Accelerator Laboratory, POSTECH, Jan. 1992.
- 2) M. Kwon et al., PLS Report TR/SR (RF) -93-001 Feb. 1993.
- 3) K. Satoh et al., Proc. 9th Symp. on Acc. Sci. & Tech., 1993.
- 4) 徳本 他, KEK-Internal 88-6, August 1988.
- 5) H. Suzuki et al., Proc. of Particle Acc. Conf. San Francisco, U. S. A., May 1991.
- 6) 徳本, private communication, June 1993.